# 高調波遮断フィルタを用いた GaN SBD レクテナ回路

林野 耕平 久米保奈美 福居和人 岩崎 裕一 敖 金平 大野 泰夫

徳島大学ソシオテクノサイエンス研究部 〒770-8506 徳島市南常三島町 2-1

#### E-mail: ohno@ee.tokushima-u.ac.jp

**あらまし** レクテナ回路において、高調波遮断フィルタを用いて反射波を基本波のみとすることでインピーダンス 整合が簡単になり、反射を抑制することが可能となった。回路シミュレーションによれば、高調波遮断フィルタを 通すことでレクテナ回路は SBD 接合容量と負荷抵抗の並列接合に近い線形特性になる。その特性は入力電力の変化 に対して大きく変わらず、整合作業が不安定になるようなことは無い。また、高周波遮断フィルタによっても大き く変わらなかった。GaN SBD を用いた 2.45GHz のレクテナ回路に対して反射抑制を行い、任意の負荷抵抗での反射 抑制を実証した。

キーワード レクテナ回路、高調波遮断フィルタ、インピーダンス整合、GaN SBD、反射抑制

# GaN SBD Rectenna Circuit with Higher-Harmonics Rejection Filter

K. Hayashino, H. Kume, K. Fukui, Y. Iwasaki, J. -P. Ao and Y. Ohno

Institute of Technology and Science, The University of Tokushima,

2-1 Minami-Josanjima, Tokushima 770-8506, Japan

E-mail: ohno@ee.tokushima-u.ac.jp

Abstract Inserting a higher-harmonics rejection filter in rectenna circuits, the reflected signal contains only the fundamental-mode. Then, the impedance matching becomes easy allowing the complete suppression of the reflection. Circuit simulation results indicated that the rectenna circuits look like the parallel connection of the junction capacitance of the SBD and load resistance. The parameters did not vary so largely that the matching operation is stable. Also, the filter characteristics did not largely affect the parameters. The technique is applied to GaN SBD rectenna circuits and confirmed that the reflection suppression at any load resistance values.

Keyword Rectenna Circuit, Higher-Harmonics Rejection Filter, Impedance Matching, GaN SBD, Reflection Suppression

### 1. はじめに

無線電力伝送で用いられるレクテナ回路では、ダイ オード部からの反射はそのままアンテナから空間へ再 放射されるため単純に損失となる。ダイオードの非線 形性から反射波は基本波の整数倍の高調波を含むため、 これらの波を同時にインピーダンス整合して反射をゼ ロにすることは極めて難しい。

負荷抵抗や出力 DC 電圧を制御することで、基本波 や高調波成分を小さくすることである程度の反射抑制 は可能である。しかし、反射を抑制した回路が、ダイ オードにとって最適の条件では無く、一般には反射が 最小となる負荷条件とダイオード損失が最小となる負 荷条件が異なり、結果として回路の能力を最大には引 き出せていない[1]。 そこで、任意の負荷条件で反射を抑制する方法を検 討した。一周波数のサイン波の場合は、LやCなどの リアクタンスを用いて損失無く反射を抑制することは、 インピーダンス整合としてよく知られている。そこで、 レクテナ回路に高調波遮断フィルタを設けて反射波を 基本波のみにすることを試みた。この状態が回路的に 安定でかつ大きな損失を発生しなければ単一周波数で のインピーダンス整合技術が利用可能となる。

本論文では、レクテナ回路に高調波フィルタを入れ た場合の影響、その技術を GaN ショットキーバリア ダイオード(SBD)を用いたレクテナ回路に適用した結 果を報告する。

#### 2. 高調波遮断フィルタによるダイオード特性

図1にシングルシャントレクテナ回路と典型的な 入出力信号波形を示す。整流ダイードは順方向電圧範 囲ではZ=0、逆方向ではZ=∞となり、またλ/4先にあ るキャパシタ部ではZ=0となる。これらの効果で反射 波形はサイン波の上端部と下端部を折り返した波形と なる。折り返しの電圧は出力 DC 電圧で決まり、それ により基本波の反射が消える条件も存在している。こ の条件では特別な工夫をせずとも反射が小さくなるが、 交流振幅に比べ DC 出力電圧が低い状態なのでダイオ ードでの損失は大きくなる。

そこで、ダイオードの前に高調波遮断フィルタを設 けた場合について、その反射や変換特性について回路 シミュレータ Microwave Office(MWO)を用いて検討し た。高調波フィルタとしては、オープンスタブを用い て2~6次の高調波を遮断し、かつ各周波数の反射波 の振幅がダイオード部で最大となるように配置したも の(フィルタ A)、オープンスタブをすべて同じ場所に 置いたもの(フィルタ B)、基本波と2次高調波の各周 波数の中間にバンド端を設けたバターワース型の LPF である。各フィルタの透過特性を図2に示す。

高調波遮断フィルタを通した場合のレクテナ回路 の特性を回路シミュレータで調べる。シミュレーショ ンに用いた回路図を図3に示す。解析は大信号解析で



図 1 シングルシャントレクテナ回路とその入出 力波形



図2 3種の高調波遮断フィルタ透過特性

あるため小信号パラメータである S パラメータは直接 求まらない。そこで、送信側にサーキュレータを入れ て反射波のみを取り出し、その位相と振幅を入射信号 と比較して S パラメータを計算する (回路 A)。次に、 同じフィルタを通した線形回路 (回路 B)で全く同じ S パラメータになる組み合わせを MWO の最適化処理で 求め、線形回路部分のみの S パラメータをレクテナ回 路の線型化された回路パラメータとする。

SBDの回路モデルとしては幅 2µm、長さ 50µmのフィ ンガータイプ GaN SBDのデータ(IS=3e-13mA, RS=7.2  $\Omega$ , CJ0=0.19pF, VJ=1V, N=1.5, M=0.28)[2]を用いた。ま た、平滑キャパシタは十分大きな値(1mF)とした。周波 数は 2.45GHz、レクテナへの入力電力は 1W である。 レクテナ回路からの反射があるので(信号源電力一反 射電力)が 1W となるように信号源電力を調整してい る。

フィンガー数を 1~16、負荷抵抗を 30~500Ω と変えた 計算結果を図4に示す。反射特性はフィンガー数と負 荷抵抗に依存した関係を示している。比較のため負荷 抵抗値と同じ抵抗、ダイオードの Cj0 の 1/2 の容量の 並列回路の反射を図 4(b)に示す。全く同じでは無いが、 似た傾向を持っていることが判る。また一部の条件で は、入力電力を 10W と 0.1W にした場合も示した。電 力を上げると信号振幅が増え、ダイオードの C-V 特性 から平均の空乏層容量は減少する。そのために、S パ ラメータが低容量側にシフトする。

また、図5は高調波遮断フィルタの種類を変えて効 率を計算した結果である。ここでは先の計算と同じで、 レクテナ部に入った電力1Wに帯する効率を計算して いるので、反射によるロスは入っていない。また、内 部波形をオン状態では一定、オフ状態ではサイン波と して計算した解析モデル[3]による計算値も入ってい る。若干の差はあるものの大きな差は無く、フィルタ の種類による優劣に決定的な差はなさそうである。



図 3 高調波遮断ノイルタを通したレクテナ回路 の線形等価回路の抽出





図 4 スミスチャート上の反射特性 (a)高調波 遮断フィルタを通したシングルシャント レクテナ回路、(b)フィンガー数に比例し たと C と負荷抵抗の並列回路

### 3. GaN SBD を用いたレクテナ回路

実際に高調波遮断フィルタを搭載したレクテナ回路を作成し、その効果を調べた。回路はシングルシャント回路で、基板には厚さ 1.27mm のテフロン基板 (AD1000、 $\epsilon_r$ =10.6、tan  $\delta$ =0.0023@10GHz)を用いている(図 6)。ダイオードは銅の台座の上に接着し、プリント板表面で金メッキした配線とボンディングでつないでいる。出力部の DC 透過フィルタは 100pF のチップ コンデンサ (村田 製作所: GRM1882-C2A-101JA01D)と $\lambda/4$ のオープンスタブを用いた。また入力分の高調波遮断フィルタとして 2次~5 次の高調波を遮断するためのオープンスタブを、前節のフィルタ A と同様、ダイオードからスタブ長の距離になるようにし、ダイオード部で反射波が最大と



 図 5 RF/DC 変換効率のフィンガー数依存性。変換効率は信号源電力-反射波電力に対する DC 出力電力(η<sub>DIODE</sub>)である。(f=2.45GHz)



図 6 GaN SBD を搭載したシングルシャントレク テナ回路

なるように置いた。

使用した GaN SBD の断面模式構造とチップ写真を 図 7 に示す。アクセス部抵抗を低減するためフィンガ ー構造を用いており、今回は  $2\mu m \times 100\mu m$ のフィン ガーが 8 本のものを用いた。DC 特性から求めたパラ メータは  $R_{ON}$ =0.675 $\Omega$ 、 $V_F$ =1.17V、1MHz での容量測定 から求めた容量は  $C_{j0}$ =3.96pF であった。回路シミュレ ーションに用いた1フィンガーダイオード16本分に相 当するはずであるが、オン抵抗がやや高くなっている。

#### 4. レクテナ回路測定系

図 8 に今回レクテナ回路測定に使用した測定系を示 す。信号源は Agilent E8364B ベクトルネットワークア ナライザ (VNA)を用いた。その信号を VNA の Port 1 から出力し、アンプ (40dB, Mini-Circuits ZHL-16W-43-S+)によって信号増幅する。そして方向性



図7 フィンガー型 GaN SBD の断面模式図(左)と 8 フィンガー(2 µ m×100 µ m)ダイオード



図8 レクテナ回路測定系

結合器(Agilent 772D Dual Directional Coupler)を介して、 入力の1%(-20dB)を分配してそれをモニタし、残り をレクテナ回路に入力する。レクテナ回路から発生し た反射波は同じ方向性結合器によって 1%分離したも のを VNA の Port 2 に入力する。これにより VNA で見 る S21 はレクテナ回路の S11 を見ていることになる。 よって反射特性を VNA のスミスチャートで確認する ことができる。プリント板の入力部には λ/4 ごとに 3 本の λ/4 オープンスタブが用意されており、これを接 続することで完全反射の信号の大きさと位相を VNA 上で確認できる。DC 出力は電子負荷(定電圧電源 Agilent U2722 をプログラム制御)を用いて負荷抵抗を 変えつつモニタした。

インピーダンス整合には2本のオープンスタブの長 さと位置を変えて行う。実際には透明なプラスチック 板に短く切った銅テープを貼り付けたものを2個用意 し、銅テープ側を金配線に接触させ、スミスチャート を見ながらその位置を動かして調整する。VNAのゲイ ンを上げることで反射波信号を見ながら十分に反射を 下げることができる。

#### 5. レクテナ測定結果

まずフィルタ特性を調べた。図9はダイオードやキ ャパシタを設置する前に入力端子から出力端子へかけ ての透過反射特性である。2次高調波は-20dB 程度落ち



図 9 AD1000 上フィルタ A の透過と反射特性測定 結果。

ているが 3 次は-10dB、4 次は-15dB とやや漏れがあった。

まず、整合をとっていない場合でのレクテナ回路変換特性を図 10 に示す。またその時のレクテナの反射特性 S11 を図 11 に示す。入力を  $P_{IN}$ 、反射出力を  $P_{REF}$ 、 DC 変換出力を  $P_{DC}$ とするとダイオード効率  $\eta_{DIODE}$ 、 反射率  $\eta_{REF}$ 、 RF/DC 変換効率  $\eta_{TOTAL}$ を以下のように 定義する。

$$\eta_{DIODE} = \frac{P_{DC}}{P_{IN} - P_{REF}}$$
(1)

$$\eta_{REF} = \frac{P_{REF}}{P_{IN}} \tag{2}$$

$$\eta_{TOTAL} = \frac{P_{DC}}{P_{IN}} = \eta_{DIODE} \left( 1 - \eta_{REF} \right)$$
(3)

入力は 2.45GHz で 0.25W,負荷抵抗は 20~200Ωと変え て各効率の負荷抵抗依存性を測定した。

図 10 をみると、整合をとっていないときの反射効率の最小は 60 Q 付近で 1.4% であった。図 11 にスミス チャート上での S パラメータも示した。一方、ダイオ ード効率は 100~150 Q に最大があった。よってダイオ ード効率の高い 100~150 Q で反射をなくせれば、より 高い変換効率が得られるはずである。

そこで、2個のスタブを用いて負荷抵抗 150Ωで反 射をゼロになるように調整する。図 11のスミスチャー トで反射が原点に来るように調整する。図 11では整合 を取った以外での反射も示した。また、その結果の反 射率η<sub>REF</sub>、RF/DC変換効率η<sub>TOTAL</sub>を図 12に示す。ま た、図 13にダイオード効率と出力電力を示す。ダイオ ード効率に大きな差は無いが、反射が少ないほど出力 電圧が高くなるためダイオード効率も上がる傾向にあ る。参考のため負荷抵抗 20Ωで反射を無くした場合の



図 10 整合を取っていない場合の各種効率の負荷抵 抗依存性



図 11 測定において得られた S パラメータ。振幅の絶 対値は λ /4 スタブでの反射で規格化

各特性も示した。

図 14 に 20 Ω と 150 Ω 以外のすべての負荷抵抗、40 Ω,60 Ω,80 Ω でも整合を取った場合の結果を示す。反 射はほぼ完全にゼロになっている。RF/DC 変換効率は 負荷抵抗が上がると上昇している。これはダイオード のかかる電圧が高くなり、相対的にダイオードの立ち 上がり電圧の影響が小さくなっているためである。

今回、最大 RF/DC 変換効率は 56.6%に留まった。その原因は入力電力を 0.25W としたためである。前に述 べたようにこのダイオードの立ち上がり電圧は 1.17V



図 12 反射率 η REF と RF/DC 変換効率 η TOTAL の負荷抵 抗依存性。マッチングを取らない場合、負荷抵 抗各 20Ω、150Ωでマッチングを取った場合を 示す。



図 13 ダイオード効率 η <sub>DIODE</sub> と出力電圧 V<sub>DC</sub> の負荷 抵抗依存性。

であるのに対し、出力電圧は 5V に留まっている。ダ イオード部にかかる電圧はその倍の 10V 程度である。 このロットのダイオードは DC 測定では 35V 以上の耐 圧があったが、実験の途中でダイオードの破損が何度 か起こり、まとまったデータが取れなくなりそうなた め入力電力を 0.25W と制限した。破損の原因がダイオ ードのハンドリングの問題か本質的な問題かは今後の 課題である。



 図 14 各負荷抵抗でマッチングを取った場合の **RF/DC** 変換効率 η TOTAL と出力電圧の負荷抵抗 依存性。比較のためマッチングを取らない場合 も示した。

## 6. まとめ

レクテナ回路に高調波フィルタを挿入し、基本波成 分のみとなった反射波にスタブによるインピーダンス 整合を適用することで反射の抑制を行うことができる ことが判った。実際に GaN SBD で作成したシングル シャント回路で負荷抵抗 20Ω~150Ωで反射をほぼゼ ロにすることができた。

回路シミュレーションによれば、フィルタで高調波 反射を押さえたシングルシャントレクテナ回路はダイ オードの空乏層容量と負荷抵抗の並列接続回路で近似 できる。入力電力が増えると振幅の増大から空乏層容 量が小さく見えるようになるが、大きな特性変動は無 く安定してインピーダンス整合が可能である。

これまでは、ダイオードでの変換効率を最適にする 出力電圧や負荷抵抗が必ずしも反射を最小にする条件 とは一致しなかった。しかし、この方法を用いればい かなる負荷条件でも反射をゼロにできるのでダイオー ドの性能を 100%引き出してレクテナの効率を高める ことができる。

高周波遮断フィルタを3種類検討したが、若干の差 があるものの基本的には同じ特性で、明確な優劣は付 かなかった。しかし、極限での高効率化のためにはさ らなる検討が必要であろう。

## 文 献

- [1] K. Harauchi, et. al., "Power Transmission through Insulating Plate Using Open-Ring Resonator Coupling and GaN Schottky Diode," IMWS-IWPT 2011, May 12-13, 2011 – Uji (Kyoto), Japan, IWPT2-2 (2011)
- [2] K. Fukui, Taro Takeuchi, K. Hayashino, K.Harauchi, Y. Iwasaki, J-P Ao, and Y. Ohno, "T-shaped Anode GaN Schottky Barrier Diode for Microwave Power Rectification," IMWS-IWPT 2012, FRI-F-23, Kyoto, Japan (2012)
- [3] K. Hayashino, K.Harauchi, Y. Iwasaki, K. Fukui, J-P Ao, and Y. Ohno, "Analysis of Loss Mechanism in Rectenna Circuit with GaN Schottky Barrier Diode," IMWS-IWPT 2012, FRI-E-2, Kyoto, Japan (2012)